## บทกัดย่อ

## 231142

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าขององค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อความไม่เสลียรภาพของ การอาร์คในสุญญากาศโคยใช้ขั้วแคโทคที่ทำจากทองแคงและใช้รูปแบบของจุดแคโทคสำหรับการ อธิบายสัญญาณรบกวนที่เกิดบนรูปคลื่นของเส้นกระแสอาร์คก่อนที่จะเกิดกระแสช้อบปิ้ง บริเวณที่ เกิดจุดแคโทดก็คือช่องว่างระหว่างเปลือกหุ้มประจุที่เกิดการชนปะทะกันระหว่างไอออนกับพลาสมา ้ค่าแรงคันที่ตกคร่อมแคโทค V<sub>eff</sub> สามารถหาค่าได้โดยใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อน แต่ ค่ากระแสอาร์ก I, ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของแคโทคกับแอโนค:  $\Delta ext{Te}, \Delta ext{Ta}$  , และค่าแรงคันที่ป้อน ให้กับการอาร์ก Va, จะใช้การวัดหาก่า ค่าของแรงคันที่ตกคร่อมแคโทด V<sub>eff</sub> หาก่าได้โดย  $V_{
m eff}$  =Va\* ( $\Delta Tc/\Delta Ta + \Delta T_a$ )ส่วนค่าตัวแปรอีก 8 ค่าคือ ค่ารัศมีจุดอาร์กแคโทด, ค่าความ หนาแน่นกระแส, ค่าสนามไฟฟ้าแกโทด, ค่าสัดส่วนกระแสอิเล็กตรอน, ก่าแรงคันตกกร่อมเปลือกหุ้ม ประจ, ก่ากวามหนาแน่นพลาสมา, ก่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสมา และก่าอุณหภูมิผิวหน้าของ แกโทคจะใช้สมการจำนวน 8 สมการในการกำนวณหา โดยในการกำนวณหาค่านั้นจะมีตัวแปรที่ไม่ ทราบค่าจำนวน 2 ตัวคือ ค่าพลังงานที่ป้อนให้กับแก โทคกับค่าสัคส่วนกระแสไอออนจะใช้ค่าที่ได้ จากการทดลองที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ผลการวิจัยพบว่าความไม่เสลียรภาพจะเกิดขึ้นเมื่อ ้ ก่ากระแสอาร์คต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นจริง ทำให้ก่ากระแสเกิคความไม่มั่นคงและก็ยังไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหานี้ได้ โดยก่ากระแสนี้จะสอคกล้องกับประเด็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดกวามไม่เสถียรภาพ ของการอาร์คในสุญญากาศ ค่าต่ำสุดของกระแสที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้นั้นถูกกำหนดด้วยสมการ ของสนามไฟฟ้าแคโทคโคยพบว่าเมื่อกระแสอาร์คต่ำกว่า 16.2 แอมป์จะเกิคความไม่เสถียรภาพขึ้น อธิบายได้ว่าเมื่ออิเล็กตรอนย้อนกลับมายังบริเวณเปลือกหุ้มประจุจากพลาสมานั้นจะเกิดมีอำนาจ เหนือไอออนบวกและทำให้เกิดความไม่มั่นคงของไอออนที่เปลือกหุ้มประจุ

## 231142

The purpose of this research was to analyze instability phenomena in vacuum arc for silver cathode, characterized by noise on the current trace prior to the actual current chopping. The analyzed instability phenomena was derived from cathode spot model, cathode spot region is recognized as the collisionless space charge sheath connected with singly ionized collisional plasma. A cathode input voltage Veff has been obtained by calorimetric method. For current I arc, temperature rises of cathode and anode:  $\Delta Tc$ ,  $\Delta Ta$ , and voltage arc Va are measured.  $V_{eff}$  is given by  $V_{eff} = Va^*$  $(\Delta Tc / \Delta Ta + \Delta T_a)$ . The 8 dependent variables, cathode spot radius, current density, cathode electric field, electron current fraction, sheath voltage, plasma density, electron temperature of plasma and cathode surface temperature are solved by using 8 equations with two unknown parameters. Two unknown parameters, cathode input power and ion current fraction on anode surface, are eliminated by using experimental data. The instability phenomena is proposed that a current level below that no real solution exists is unstable current and this current corresponds to the point at which a vacuum arc turns into unstable. Minimum arc current having real solutions is restricted by cathode electric field equation. It was found that when the arc current is lower than 16.2 A there is no real solution and that is defined the instability. The physical explanation of instability is considered that the electrons returning to the sheath region from the plasma one dominate over positive ions. Consequently, the stable ion sheath criterion does not satisfied.